DIALOG(R)File 352:Derwent WPI

(c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

009154579

\*\*Image available\*\*

WPI Acc No: 1992-282021/199234

XRPX Acc No: N92-215703

Wiring structure for liquid-crystal display panel - has insulation film

deposited on video signal line and transparent pixel electrodes formed on

film other than signal line NoAbstract Patent Assignee: HITACHI LTD (HITA )

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind

Date

Applicat No

Kind Date

Week

JP 4194823

A 19920714 JP 90319834

19901122 199234

Priority Applications (No Type Date): JP 90319834 A 19901122

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg

Main IPC

Filing Notes

JP 4194823

Α 13 G02F-001/136

Title Terms: WIRE; STRUCTURE; LIQUID; CRYSTAL; DISPLAY; PANEL; INSULATE;

FILM; DEPOSIT; VIDEO; SIGNAL; LINE; TRANSPARENT; PIXEL; ELECTRODE;

FORMING; FILM; SIGNAL; LINE; NOABSTRACT

Derwent Class: P81; U11; U14

International Patent Class (Main): G02F-001/136

International Patent Class (Additional): G02F-001/1333; G02F-001/1343;

H01L-027/12; H01L-029/784

File Segment: EPI; EngPI

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2001 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03829723 \*\*Image available\*\*

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF

PUB. NO.: **04-194823** [JP 4194823 A] PUBLISHED: July 14, 1992 (19920714)

INVENTOR(s): ONO KIKUO

KONISHI NOBUTAKE

APPLICANT(s): HITACHI LTD [000510] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 02-319834 [JP 90319834]

FILED: November 22, 1990 (19901122)

INTL CLASS: [5] G02F-001/136; G02F-001/1333; G02F-001/1343; H01L-027/12;

H01L-029/784

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 42.2

(ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS); R131 (INFORMATION PROCESSING --

Microcomputers & Microprocessers)

JOURNAL: Section: P, Section No. 1445, Vol. 16, No. 522, Pg. 41,

October 27, 1992 (19921027)

### ABSTRACT

PURPOSE: To reduce production of a point defect by forming a first insulating film with a given thickness on an image signal line having a given thickness and forming a clear picture element electrode, being not present on an area occupied by an image signal line on the first insulating film deposited on the image signal line, on the first insulating film. CONSTITUTION: A liquid crystal orientation film ORI 1, a film transistor TFT, and a clear picture element electrode ITO 1 are formed on the lower clear glass substrate SUB 1 side on a basis of a liquid crystal layer LC. Below the substrate SUB 1, an orientation film ORI 2, a color filter FIL, and a black matrix pattern BM for light shield are formed on the polarizing sheet POL 1 and the upper substrate SUB 2 side, and a sheet POL 2 is formed on the substrate SUB 2. In sectional structure, a layer comprising a common electrode ITO 2, protection films PSV 1 and PSV 2, and an insulating film GI is formed. An image signal line DL formed of first and second conduction films d1 and d2 is formed on the insulating film GI. The protection film PSV 1 is formed thereon, and the electrode ITO 1 is formed after formation of the structure. Thus, two differences in a stage of an image signal line are produced between the adjoining electrodes ITO 1 and no point defect is produced.

## ⑲ 日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-194823

®Int. CI. *	識別記号	庁内整理番号	❸公開	平成4年(1992)7月14日
G 02 F 1/136 1/1333 1/1343	5 0 0 5 0 5	9018-2K 8806-2K 9018-2K	,	
H 01 L 27/12 29/784	Α	7514-4M		•
		9056-4M H 01 審査請求		311 A
		——————————————————————————————————————	不明水 薛	『末項の数 16 (全13頁)

**図発明の名称** 液晶表示装置及びその製造方法

②特 顧 平2-319834

②出 願 平2(1990)11月22日

@ 発明者 小野 記久姓 茨城県日立市久慈町4026番地株式会社日立製作所日立研

充所内

**@発明者 小西 信武 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研** 

究所内

创出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

四代 理 人 弁理士 鞠沼 辰之 外3名

明 細 書

1 . 発明の名称

確晶表示装置及びその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- 2. 請求項1に於いて、映像信号線が3000人以上の厚さを持つことを特徴とする商品表示装

直.

- 4・1 つの走変信号線と1 つ映像信号線の交点に 薄膜トランジスタを形成し、前記走変信号線は 薄膜トランジスタのゲート電極に接触され、前 記映像信号線は薄膜トランジスタのドレイン 鬼 低に接触され、前記薄膜トランジスタのリー 鬼 電極に接触された菌素電極によって液晶を駆動

特別平4-194823 (2)

する機能を有する単位画素を透明基板上にマト リスク状に形成した液晶表示装置において、所 定の厚さを持つ映像信号線上に所定の厚さの第 一の絶縁膜が形成され、透明な画素電極は前記 映像信号線上に堆積された前記第一の絶縁膜上 の前記映像信号線の占有する面積上以外の少な くとも前記第一の絶縁膜上をエッチング除去さ れた領域に形成されていることを特徴とする被 品表示装置。

- 5. 請求項4において、透明な面素電極は前記映 毎個号線上に堆積された前記第一の絶縁膜上の 前記映像借号線の占有する面積上以外の前記第 ーの絶符膜上をエッチング除去された領域にの み形成されていることを特徴とする液晶盗示装
- 6.請求項4又は5に於いて、その一部を除去さ れる第1の絶縁膜が3000人以上の厚さを持 つことを特徴とする液晶表示装置。
- 7.請求項4又は5に於いて、映像信号線とその 一郎を除去される第一の艳象膜がともに300

薄膜トランジスタを形成し、前記走査信号線は 碑膜トランジスタのゲート電極に接触され、前 記映像信号線は薄膜トランジスタのドレイン電 極に接触され、前記薄膜トランジスタのソース 電極に接触された面素電極によって液晶を駆動 する機能を有する単位画素を透明基板上にマト リスク状に形成した粧晶表示装置において、複 数本存在する走査信号線の第1番目と最終番目 を除く前記走査信号線を平面上で垂直方向の断 面構造にて、前記第1番目と最終番目を除く前 記走査信号線に対して腐合う透明な画光電極が、 前記走査電極材料を隠極酸化して形成した陽極 酸化膜上以外の部分に形成され、前記画表電極 上で光の透過する関ロ領域以外の部分に薄膜ト ランジスタのゲート絶縁膜を設けたことを特徴 とする液晶表示装置。

10. 走査信号線、走査信号線上に形成される降極 酸化膜、ソース電極に接触される画楽電極形成 順序は、走査信号線、陽極酸化膜、画素電摄形 成の順序に製造され、陽極酸化膜と翻奏電極の

0 人以上の厚さを持つことを特徴とする被品表 示 装 看 。

- 8、1つの走査信号駅と1つ映象信号線の交点に 薄膜トランジスタを形成し、前記走査僚号線は 薄膜トランジスタのゲート電極に接触され、前 記映像信号線は薄膜トランジスタのドレイン電 極に接触され、前記薄膜トランジスタのソース 電機に接触された面索電機によって液晶を駆動 する機能を有する単位面素を透明基板上にマト リスク状に形成した液晶表示装置において、複 数本存在する走査信号線の第1番目と最終番目 を除く前記走査信号線を平面上で垂直方向の断 面構造にて 前記第1番目と最終番目を除く前 記走査信号線に対して関合う画素電極が、前記 走査電極材料を陽極酸化して形成した陽極酸化 膜の少なくとも一つの段差以外に形成され、前 記画者電極上で光の透過する開口領域以外の部 分に薄膜トランジスタのゲート絶縁膜を設けた ことを特徴とする液晶表示装置。
- 9.1つの走査信号線と1つ映像信号線の交点に

製造工程中に、他の絶縁膜の製造工程を含まな い工程で製造されることを特徴とする液晶表示 装置の製造方法。

- 11. 請求項8又は9に於いて、保持容量を形成す る上部及び下部電優は共に不透明の電極材料で 形成されたことを特徴とする液晶表示装置。
- 12、請求項8又は9に於いて、保持容量を形成す る上部電極は画素電極で形成されたことを特徴 とする液晶表示数量。
- 13. 請求項 8 又は 9 に於いて、前記走盗信号線と 前記陽優體化膜の厚さの総和が3000人以上 であることを特徴とする液晶表示装置。
- 14. 1つの走査信号線と1つ映像信号線の交点に 薄膜トランジスタを形成し、前記走査信号線は 輝膜トランジスタのゲート電極に接触され、前 記映像信号線は薄膜トランジスタのドレイン電 優に接触され、前記薄膜トランジスタのソース 電極に接触された画楽電極によって液晶を駅動 する機能を有する単位画素を透明基板上にマト リスク状に形成した液晶表示装置において、複

## 特開平4-194823(3)

れた走査信号線が前記第一の絶縁類上に形成され、前記他方の画兼電極が前記走査信号線上に 形成された第2の絶縁膜上に形成されたことを 特徴とする液晶表示装置。

### 3. 発明の詳細な説明

### 〔産業上の利用分野〕

本発明は、被品表示装置、特に、溶液トランジスタ及び画素電極で画素を構成するアクティブマトリクス方式の液晶表示装置及びその製造方法に関するものである。

#### 〔従来の技術〕

TFT (輝版トランジスク) を搭載したアクティブマトリクス構成の液晶表示装置に関しては、例えば、1989年、電子通信学会技術研究報告(ED89-32) 項41や特開昭62-47621号公報がある。

#### (発明が解決しようとする課題)

TFT液晶表示装置は、小型低消費電力のディスプレイ装置として、主としてマイクロコンピュータシステムにおけるモニター等に用いられてい

被品表示装置。

15. 請求項1 4 において、複数本存在する走変信号線の第1 番目と最終番目を除く前記走査信号線を平面上で垂直方向の断面構造にて、前記第1 番目と最終番目を除く前記走査信号線に対して際合う面素電極が、膜合う面素の一方が透明

碁板あるいは第一の絶縁膜上に形成され、他方

の面字電腦との平衡上のほぼ中間位置に形成さ

15. 請求項14において、前記画素電極が映像信

号線上以外の部分に形成されことを特徴とする

る。このような用途として、アクティブマトリクス被品表示装置は製造工程が複雑であるため、短 格不良等が発生しやすく、またこれらの不良は面像として容易に認識できるため、これらの不良低 威が可能な技術が要求されている。

点欠陥の原因として最も多いものは、透明なインジュウムスズ酸化物ITOで形成された表示を行う面景電極がホト工程でのレジスト残りやエッチング不良等で加工残りが、面景電極ITOと映像信号を外部駅動回路から供給する映像信号線(ドレイン線)あるいは関合う面景電極ITO同士が電気的短絡を生じる不良である。

上記前者の従来技術を用いたTFT液晶ディスプレイの断面構造を第2回に示す。同図(a)は映像信号線に対して平面上で聯合う面乗電極に対して平面上で聯合の正面線上に切った断面図、同図(b)は走査信号線GL(対して走査を受けるででである。

図である。

この技術を用いた場合、画素電極ITOと映像信号線DLの短絡については絶像膜GIで分離されており、この点での不良対策は行われてい対し、しかしながら、同図中の映像信号線DLに対過合うで形成された膜合うで形成された膜合うで変換について、及び走査信息がである。 を極間ITOの短絡について、及び走査信号線に こに対し長さしての間げきを持って形成された膜合うに対し長さしての間げきを持って形成された膜合うにが成された膜合うに形成されているため依然として不良の発生といい、したの発生があるが、もちろん、しゅ、しょを大きくい、しゅ、しょに対して掲数的に低下するが、このことは光の表して掲数的に低下するが、このことは光の表して掲数的に低下するが、このことは光の表して掲数の本を著して低下させ、がましくない。

また、特別昭62-47621号公報の技術は、 半導体順と絵素電径の重量部位に絶縁膜を介在させ且つソース・ドレイン電極と半導体層の間にリンドープのアモルファスシリコン層を介在させた ものである。この従来例は映像信号線下部に画素 電極が設けられ、また前記重優橋造により、上記

## 特別平4-194823 (4)

世来技術と同様の欠点を有していた。

本発明の目的は、被晶表示装置において、被晶表示装置の面素が不良となる点欠陥を低減することが可能な技術を提供する。

### (課題を解決するための手段)

すなわち、本発明は、1つの走変信号線と1つ映像信号線の交点に審膜トランジスタを形成し、 前記走変信号線は課膜トランジスタのゲート電視

於いて、映像信号線、第一の艳緋膜及び透明な画 素電極の形成順序は、映像信号線、第一の艳緋膜、 透明な画楽電極であることを特徴とするものであ ス

また、本発明は、1つの走査信号線と1つ映像 信号線の交点に薄膜トランジスタを形成し、前記 走査信号級は薄膜トランジスダのゲート電極に接 触され、前記映像信号線は薄膜トランジスタのド レイン電極に接触され、前記障礙トランジスタの ソース電極に接触された闘素電極によって液晶を 駆動する機能を有する単位画素を透明基板上にマ トリスク状に形成した液晶表示装置において、所 定の厚さを持つ映像信号線上に所定の厚さの第一 の絶縁膜が形成され、透明な画素電極は前記映像 線上に堆積された前記第一の絶縁膜上の前記映像 信号幕の占有する面積上には存在せず少なくども 前記第一のೇ器膜上をエッチング除去された領域 に形成されているものである。ここで、透明な画 素電極は前記映像線上に堆積された前記第一の絶 # 膜上の前記映像信号級の占有する面積上には存

また、本発明は、1つの走査信号線と1つの 信号線の交点に確膜トランジスタを形成し、前に を査信号線は薄膜トランジスタのゲート電極の を査信号線は薄膜トランジスタのゲートで を変化が が記映像信号線は薄膜トランジスタ を変化が が記映像信号線は が記れ、前記 な を変化が がこれ、前記 な を変化が がいる。 はいる。 はいる。

在せず、前記第一の絶縁膜上をエッチング除去された領域にのみ形成されているものがよい。また、その一部を除去される第1の絶縁膜が3000人以上の厚さを持つものがよい。また、映像信号線とその一部を除去される第一の絶縁膜がともに3000人以上の厚さを持つものがよい。

光の透過する関ロ領域に解膜トランジスタのゲート絶縁膜が存在しないことを特徴とするものである。

また、本発明は、1つの走査信号線と1つ映像 信号幕の交点に薄膜トランジスタを形成し、前記 走査信号線は薄膜トランジスタのゲート電極に接 触され、前記映像信号祭は海膜トランジスタのド レイン電極に接触され、前記薄膜トランジスタの ソース電極に接触された顕素電極によって液晶を 駆動する機能を有する単位画 業を透明基板上にマ トリスク状に形成した液晶表示装置において、複 数本存在する走査信号線の第1番目と最終番目を 除く前記走査信号線を平面上で垂直方向の断面構 造にて、前記第1番目と最終番目を除く前記走査 信号線に対して瞬合う透明な画素電極が、筋記走 査電極材料を陽極歳化して形成した陽極酸化膜上 に存在せず、前記画素電優上で光の選過する阴口 領域に薄膜トランジスタのゲート絶縁膜が存在し ないことを特徴とするものである。

また、本発明は、走査信号線、階極盛化膜、画

除く前記映像信号線を平面上で垂直方向の断面構 造にて、前記第1番目と最終番目を除く前記映像 信号線に対して関合う面素電極が、関合う画素の 一方が透明基板あるいは第一の絶縁膜上に形成さ れ、他方の画楽電楼との平面上のほぼ中間位置に 形成された映像信号器が匍記第一の絶縁膜上に形 成され、前記他方の西来電極が前記映像信号線上 に形成された第2の絶縁膜上に形成されたもので ある。ここで、前記國際電極が映像信号線上に存 在しないものがよい。また、複数本存在する走査 信号線の第1番目と最終番目を除く前記走査信号 線を平面上で垂直方向の断面構造にて、前記第1 番目と最終番目を除く前記走査信号線に対して階 合う面素電極が、隣合う面素の一方が透明基板あ るいは第一の絶縁膜上に形成され、他方の鬱素電 極との平面上のほぼ中間位置に形成された走査信 号線が前記第一の絶縁護上に形成され、前記他方 の画素電傷が前記走査信号線上に形成された第2 の絶律膜上に形成されたものがよい。

(作用)

条電極形成傾序は、走変信号線、陽極離化膜、面 表電極形成の順序に製造され、陽極酸化膜と画景 電極の製造工程中に、他の絶縁態の製造工程を含 まない工程で製造されたことを特徴とする液晶表 示装置の製造方法の製造方法である。

前記表示装置に於いて、保持容量を形成する上部及び下部電極は共に不透明の電極材料で形成されたものがよい。また、保持容量を形成する上部電極は衝換観極で形成されたものがよい。また、 前記走査信号線と前記陽極限化膜の厚さの総和が 3 0 0 0 人以上であるものがよい。

上記手段 2 は、映像信号線の垂直方向の面柔電 優ITO間の距離が、隣合う映像信号線の距離よ り大きいため、距離に対するポアソン分布統計に 世い短輪不良は著しく低減する。

〔 実 施 例 )

持開平4-194823 (6)

#### (実施例1)

本発明の実施例上であるアクティブマトリクス 方式の液晶表示装置の液晶表示部の1 画素を第4 図(要部平面図)で示し、第4 図の「~1 切断線 で切った断面を第1 図で示す。第5 図には、第4 図の II ~ II 切断線で切った断面を示す。また、第 6 図には、第4 図の II ~ II 切断線で切った断面を 示す。

第4回に示すように、被品表示装置は、下部透明ガラス基板の内側(液品側)の表面上に、溶膜トランジスタエFT及び顕素電極ITOを有する 顕素が構成されている。

各画素は、関接する2本の走査信号線(ゲート信号線)のLと、関接する2本の映像信号線(ゲートドリイン信号線)DLとの交差領域内(4本の信号線で囲まれた領域内)に配置されている。各画表は薄膜トランジスタTFT、画素電極JTO及が付加容量Caddを含む。走査信号線のLは、列方向に延在し、行方向に延在し、列方向に後

映像信号線の段差が2ヵ所ある。点欠陥を誘因する関合う長さしの間隙に画氣電極ITOIが残勝として残ったとしても、上記2箇所の段差により第3回の実験データに従い断線され点欠陥は生じない。本断面図の主な構成部の詳細形成条件等を以下に示す。

絶縁膜 G 1 は、薄膜トランジスタTFTのゲート絶縁膜として使用される、絶縁膜 G 1 は、例えば、プラズマ G V D で形成された窒化珪素膜を用い、3000 (人) 程度の腰圧に形成される。

映像信号線DLは第1 車電頭 d 1、第2 運電膜 d 2 を順次重ね合わせて模成されている。第1 運電膜 d 1 は、スパッタで形成した、クロム膜を用いて、500~1000 (人)の膜圧 (本実施例では600 (人)程度の膜厚)により形成される。クロム膜は、後述する海膜トランジスタエFTのN+型半準体度 d 0 との接触、画楽電揺ITO1との接触が良好である。また、クロム膜は、後述する第2 の運電膜 d 2 のアルミニウムがN+型半速体層 d 0 に拡散することを防止するという、所

数本配置されている。

断面構造は、第1回に示すように、、被品層に改きのは、第1回に示すないのB1のBにはのB間である。 ままを の は の は の は の が 形成され、 下部 が の し り 、 と の は の の で し れ が 形成 と の と れ で の で の で れ が 形成 と の と れ で の を れ で の を れ で の で れ で は の で の で れ で の で れ で の で れ で は の で れ で は の で れ で は の で れ で は の で れ で は の で れ で の で れ で の で れ で の で れ で の で れ で の で れ で の で れ で の で れ で の で れ で の で れ で の で れ で の で れ で の で れ で の で れ で い る い か 形 成 さ れ で い る 。

本実施例の特徴は第1回の断面構造にある。絶 機膜GI上には第1導電膜d1及び第2導電膜d 2の種層構造で形成された映像信号線DLがあり、 その上には保護膜PSV1膜が形成され、前記保 護膜PSV1はホトエッチング技術で加工されて いる。 國素電程ITO1は前記構造形成故に形成 される。 姓って、隣合う 画素電極ITO1間には

網バリア層を構成する。第1導電機は1としては、第1端電機点を構成する。他に高屋により口としては、では、一番を表しては、では、一番を表しては、では、一番を表しては、では、一番を表しては、では、一番を表しては、では、一番を表しては、では、一番を表している。では、「一番を表している。」というないでは、「一番を表している。」というないでは、「一番を表している。」というないでは、「一番を表している。」というないでは、「一番を表している。」というないでは、「一番を表している。」というないでは、「一番を表している。」というないでは、「一番を表している。」というないでは、「一番を表している。」というないでは、「一番を表している。」というない。「一番を表している。」というないでは、「一番を表している。「一番を表している。」というないでは、「一番を表している。「一番を表している。」というないでは、「一番を表している。「一番を表している。」というない。「一番を表している。「一番を表している。」というないでは、「一番を表している。「一番を表している。」というないる。「一番を表している。「一番を表している。」というないでは、「一番を表している。「一番を表している。」というないる。「一番を表している。「一番を表している。「一番を表している。「一番を表している。」というないる。「一番を表している。「一番を表している。「一番を表している。「一番を表している。「一番を表している。「一番を表している。」というないる。「一番を表している。「一番を表している。「一番を表している。」というないる。「一番を表している。」というないる。「一番を表している。「一番を表している。」は、「一番をましている。」は、「一番を表している。」は、「一番を表している。」は、「一番を表している。」は、「一番を表している。」は、「一番をましている。」は、「一番をましている。」は、「一番をましている。」は、「一番をましている。」は、「一番をましている。」は、「一番をましている。」は、「一番をましている。」は、「一番をましている。」は、「一番をましている。」は、「一番をましている。」は、「一番をましている。」は、「一番をましている。」は、「一番をましている。」は、「一番をましている。」は、「一番をましている。」は、「一番をましている。」は、「一番をましている。」は、「一番をましましている。」は、「一番をましましている。」は、「一番をましましまし

保養購PSV1は、主に、海膜トランジスタTFTを湿気から保護するために形成されており、 対磁性の良いものを使用する。例えばプラズマC VDで形成された酸化珪素膜、窒化珪素膜、ある

特別平4-194823(ア)

いはPIQ等の有機絶縁膜で形成されている。

大に、第3回の断面構造を説明する。本断面包は被品LCの容量を充電する薄膜トランジスタアドエを含む断面固である。画素電優ITO1は保護膜PSV1のホトエッチング加工後に形成され、ソース電揺SD1の第1導電膜d1と接触されている。ソース電揺SD1の第2導電膜d2は保護膜PSV1で被覆されている。

神順トランジスタTFTは、ゲート電極GTに 正のパイプスを引加すると、ツースだ値が小さくない。 り、パイプスを写にするとチャンネル抵抗がいいない。 り、パイプスを写にする。この薄膜トランジ系 をくなるように動作する。ででは、ゲートをでは、がインスを動作する。でででででででである。 では、主に、ゲート電極GT、ゲート定体が GI、 1型(真性、intrinsic、遊電型決定体層 A S、一対のソース電極SD1及びドレインを あがドープされていない)非晶似ドレインを あい、一対のソース電極SD1及されている。 ない、一対のソース電極SD1及されている。 ない、一対のソースででではでいる。 アース、ドレインは本来その間のパイプス極性で 次まり、本表にではまり、 では、かがドープをは、 ないないのではその極性は動作

るためや、映像信号線DLと走査信号線GL間や保持容量兼子Caddの短絡欠陥を低減するため前記金属を陽極離化し、アルミナ絶縁膜、S融化タンタル絶縁膜を形成しても良い。これらの陽極酸化腺を用いると薄膜トランジスタエFTや保持容量素子Caddの絶縁層は絶縁膜GIと前記陽磁酸化酸との複合酸となる。

上記実施例では、各面素に1個の薄膜トランジスタを形成した例を示してきたが、各面素に複数個の薄膜トランジスタを形成しても本発明は適用できる。

最後に、本実施例の面素構造を用いた場合の、 表示マトリックス部の等価回路とその結構図を第 、7回に示す。

同図は回路図であるが、実際の幾何学的配置に 対応して描かれている。ARは複数面素の二次元 状に配列したマトリックスアレイである。

図中Xは映像信号線DLを意味し、添字G、B及びRがそれぞれ縁、骨及び赤面素に対応して付加されている。Yは走査信号線GLを意味し、添

反転するので、ソース、ドレインは動作中入れ登 わると理解されたい、便宜上一方をソース、他方 をドレインと固定して表現する。

上記発明における走査信号線GL即ちゲート電便GTは、例えば、クロム(Cr)、アルミニウム(Al)、タンタル(Ta)等の金属で形成される。また、絶縁膜GIの電気的耐圧を大きくす

字1,2,3……endは走査タイミングの順序 に従って付加されている。

映像信号線又(赤字省略)は、交互に上側(又は奇数)映像信号駆動回路日 e 及び下側(又は偶数)映像信号駆動回路日 o に接続されている。

SUPは1つの電圧販から複数の分圧した安定化された電圧源を得るための電源回路やホスト(上位演算処理時間)からのCRT(陰極器費)用の情報をTFT被晶表示パネル用の情報に変換する回路を含む回路である。

### (実施例2)

本発明の実施例2であるアクティブマトリクス方式の概晶表示装置の形品表示部の1 顧素の映像信号線の平面構造で垂直線上を切断した断面を第8 図で示す。

本実施例の特徴は第8回の断面構造にある。絶 縁膜GI上には第1導電膜d1及び第2選電膜d 2の積層構造で形成された映像信号線DLがあり、 その上には保護膜PSV1膜が形成され、前記保 護膜PSV1はホトエッチング技術で加工されて

## 特別平4-194823(8)

いる。画新電極!TO1は前記構造形成とに形成とは をおる。姓って、関合う画新電極!TO1間には 段差が4000人以上の保護PSV1の加工。点 変が2ヵ所、映像信号線の段差が2ヵ所ある電極 大略を誘因する内でしても、上上の 大路を誘因する内ではしても、上上の の段差により第3回実験がこりに従近ののの 大路は生じない。第1回の検査といるののの 大路により第3回交接のの 大路により第3回交接の 大路により第4回の 大路にはないで映像信号線の 大路にはないで映像信号線の 大路にはないで映像信号線の 大路にはないで映像信号線の 大路にはないで映像信号。V1及び映像 において映像信号線の はたにおいては映像 はまれているが、本実施例においては映像 はまれているが、本実施例においの効果は達成 は3000(人)以下でも本発明の効果は達成 れる。

#### (実施例3)

本発明の実施例3であるアクティブマトリクス 方式の液晶表示装置の液晶表示部の1 商素の定定 信号線の平面構造で垂直線上を切断した断面を第 9 図で示す。

本実施例の特徴は第9回の断面構造にある。走

1の導電膜はLeの領域で画素電極ITO1と接 鮭されている。國素電極ITO1上の絶縁は表示 品質上の不良である残像に影響を与える。画楽電 極ITO1に別の工程で形成された絶荷膜GIと 保護順PSV1が存在すると、GIとPSV1の 界面に電荷が蓄積され残像が大きくなる。本発明 では画素電優ITO1上に絶縁膜GIがないので 現像不良が低級できる。また、画楽電極 ITOI 上に一旦地程された絶縁膜GIは薄膜トランジス タTFTのゲート絶縁震として使用されるので保 護膜PSV1より薄膜トランジスタの安定化のた めに形成温度が高い。そのため、絶縁膜GIに含 まれる水景のために光の透過する面上の画景電極 ITO1表面が還元され透過率が低下する。その ため、面楽電優ITO1上の光の透過する領域の 絶縁順GIを除去することにより、その除去工程 で違元された画素電価ITO1の表面を除去する ことは、透過車の高い被晶表示装置を実現できる。 (実施例4)

本発明の実施例4であるアクティブマトリクス

査信号線GL上には走査信号線即ちゲート電極の Tは電極材料である。例えば、アルミニウム(A a)、タンタル(Ta)等の金属で形成される。 前記金属は陽極酸化膜AO、即ち、アルミナ絶縁 腰、5酸化タンタル絶縁膜を形成する。 菌素電極 ITO1は前記構造形成後に形成される。その後、 絶縁膜GIを形成する、絶縁膜GI上には第]導 電膜 d 1及び第2導電膜 d 2の程度構造で形成さ れた映像信号線DLがある。従って、走査信号線 GLに対して、膜合う画素電極ITO!間には走 査信号線 C C とその陽極酸化膜AOの差があり. 段差が3000人以上の場合上記段差により第3 図実験データに従い断線され走査信号線GLに対 して闘合う面素電極間の電気的短絡による点欠陥 は生じない。この場合の保持容量Caddの上部 意価は映像信号線DLと同様な工程で形成された 第1導駕膜d1、第2導電膜d2で形成される。

本実施例の別な特徴は、絶縁膜 G 1 が光の透過する 国素電極 I T O 1 上 (第 9 図の L r の示す領域) に存在していないことである。 もちろん、第

方式の液晶表示装置の液晶表示部の 1 画素の走査信号線の平面構造で垂直線上を切断した断面を第 1 0 図で示す。

本実施例の特徴は第10回の断面構造にある。 この場合の保持容量にaddの上部電極は画点電極1TTOで形成される。従って、保持容量にaddの純糠膜が走査信号線GLの材料を陽極酸をはされた陽極酸化膜ACのみで構成されているためでもの面上の面積で保持容量にaddを形成できるため、実施例4に比べて関口率を大きくでき、明るい画面表示ができると言う特徴を持つ。

本実施例の別な特徴も実施例3と同様に、発縁 腰CIが光の透過する画無電極ITO1上(第9 図のLrの示す領域)に存在していないことである。もちろん、第1の導電膜はLcの領域で画素 電極ITO1と接触されている。画素電極ITO 1上の絶縁は表示品質上の不良である残像に影響 を与える。画素電極ITO1に別の工程で形成された絶縁膜GIと保護膜PSV」が存在すると、 GIとPSV1の界面に電荷が着積され残像が大

特別平4-194823 (9)

(実施供5)

本実施例 5 は、前記液晶表示装置の液晶表示部の点欠陥を低減した、本発明の他の実施例である。本発明の実施例 5 である液晶表示部の液晶表示部の複数 画素を第11回(要那平面図)に、同図の「一「切断線で切った断面を第12回に示す。本実施例2の液晶表示装置は、第12回に示す

このように構成される簡素は、同一平面上の商業電極間の距離が大きくなるので、点欠陥不良に対する歩留 Ya はポアソン分布統計を用いた次の指数式に従い著しく向上することができる。

Yamexp(一D・Lo/Ln)×100(%) ここで、Dは第2回で示した従来構造を用いた 場合の点欠陥不良率、Loは同じく第2回の膜合 う面素電極間の距離で、Ln本実施例の周一平面

上の画景電極間の距離を示す。

一例として、対角10・4インチ水平方向の映像信号線数が1920本(関合う映像信号線間の距離を110(μm))、走査信号線線数480本のアクティブマトリクス方式の液晶表示装置で、第2回の世来構造での関合う面無電極間の距離し口を20(μm)として、世来構造と同じすると、しゃは130(μm)となる。この場合、世来構造の不良なとの、4(歩留Ya=60%)、0・2(歩留Ya=80%)とすると、本実施例の点欠陥歩留Yaはそれぞれ94%、97%と世来構造に比べて著しく向上することができる。

なお、第11回に示す様に同一平面上にある面 素電後1T〇11あるいは1T〇12は走変信号 線GLに対しても、同一平面の概合う距離は隣合 う走査電極間の距離より大きいので点欠陥をさら に低減できるという特徴を持つ。

### [発明の効果]

以上説明したように、本発明の実施例によれば、

## 4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の実施例1であるファイブマットリクス方式の核晶表示装置の核品表示が変更の変更の要がある。表別の変形を要が断面図であり、本図は第4回の面の中でである。第2回は従来のでは一面のでは、第3回はインシュウムスズを強したもののをある。第4回は本発明の実施例1である方式の核晶表示装置のティブマトリクス方式の核晶表示装置のファイブマトリクス方式の核晶表示装置のできるファイブマトリクス方式の核晶表示装置のできるファイブマトリクス方式の核晶表示

示部の1 産業を示す要都平面図、第5回は前記第 4図のⅡ~Ⅱ切断線で切った部分で存膜トランジ スタを含む新面側、第6図は前記第4回のm~m 切断線で切った部分で保持容量素子を含む断面図. 第7図はアクティブマトリクス方式の液晶表示装 置の液晶表示部を示す等価回路図、第8図は本発 明の実施例2であるアクティブマトリクス方式の 液晶表示装置の液晶表示部の映像信号線の垂直線 上の断面図、第9図は本発明の実施例3であるア クティブマトリクス方式の液晶表示装置の液晶表 示部の走査信号線の垂直幕上の断面図、第10図 は本発明の実施例4であるアクティブマトリクス 方式の複晶表示妄聞の液晶表示部の走査信号線の 垂直幕上の断面図、第11回は本発明の実施例5 であるアクティブマトリクス方式の液晶表示装置 の被晶表示部の複数の國素を配置したときの平面 図、第12回は前記第11回の!― 「切断線で切 った部分で映像信号線に対する直角方向の断面図 である.

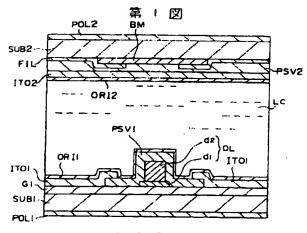
SUB…週明ガラス薬板、GL…走査信号線、

特別平4-194823 (10)

D.L…映像信号線、G.I…枪線膜、G.T…ゲート電橋、S.D…ソース電極、P.S.V…保護膜、L.C…液晶、

TFT…輝腹トランジスタ、ITO…透明電極、d…厚電膜、Codd…保持容量素子、AO…陽極酸化膜、Cpix…液晶容量(英文字の後の数字の承字は省略)。

代理人 鞠 沼 辰 之



POL1,POL2: 4高ま1版 SUB2: よきたカラスま1版 PSV2: カラーフィバタのかま等所更 F1L: カラーフィバタ

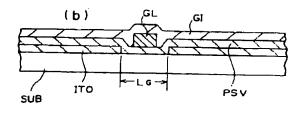
ITO 2 天通道程料表录像发生 ORI2 上部配向限

LC: ALE ORIL TRIBERIAL

BM: アフ・クマトリフス PSV!: 東部トランシフラの19時間 ITO! 波神楽者要指

DL: BRIGHT BANG (Bd1, d2)
GI: 7" / APAGAR
SUBI: T TO 1572 AAR

ITO SUB



DL: *881會18号級* GI: 7"-*十起路膜* 

第 2 図

PSV: 等限152529の保護程

ITO 透視基準接 GL. 走着18号級

LO. IB CREATE AND NEW COMPANY

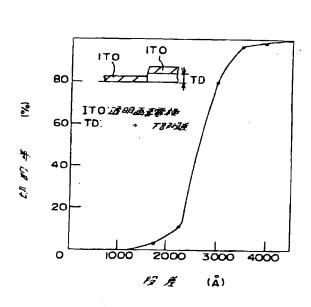
(*映1*象*18号映重6方同*) Lg: 〃

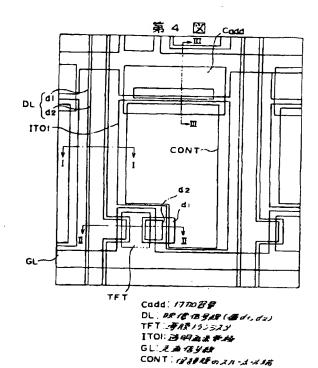
(走着信号就量是方向)

SUB: カラスままを

## 特問年4-194823 (11)

第 3 図





SUBZ
SUBZ
FIL

ITOZ

ORIZ

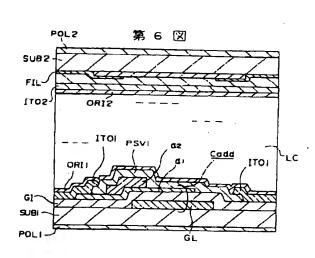
ORIZ

ORII

ORII

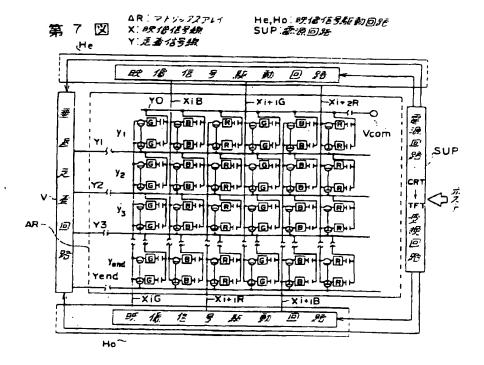
ORII

FOLI, POL 2: ARXAE

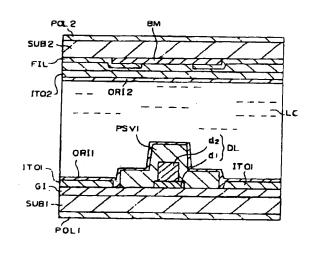


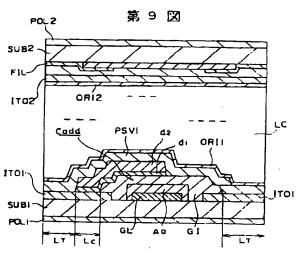
GL: £\$1894 GI: †-}\$P\$\$AE SUBI: TAP#\$J\$JE Cadd: 177088

## 特別平4-194823 (12)



## 第 8 図

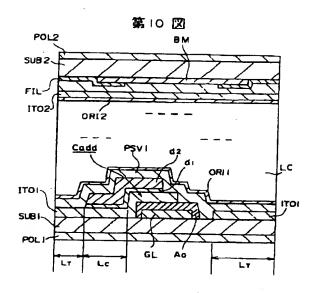


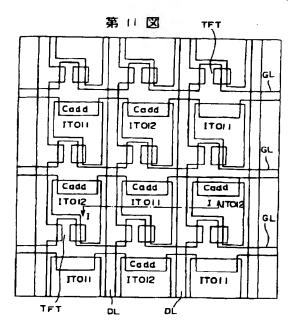


AO: M. J. BEK. R.

GL 注意/294 Cadd: 1710日日 LT: 1888高美色标题上の文法(日 5975) LC 透明高品製造とdr原料和新的

## 特別平4-194823 (13)





DL: *性情情情* Codd:///*1089* TFT:*學院*/7/5/29

